Searc	:h	No	tes
-------	----	----	-----



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/742,919	LEE ET AL.
Examiner	Art Unit
Tai Duong	2871

		SEAR	CHED			
Cla	ISS	Subclass	Da	te	Exan	niner
34	19	110	4/2/2	2006	T	D
		111				1
	·	141				
		153				
		156				
		190				
43	30	20				
		321				
				•		
		,				

ראו	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
,		· -· · · ·	
İ			ŀ

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH)
	DATE	EXMR
EAST (US PGPUB, USPAT, EPO, JPO, DERWENT, IBM TDB) see search history printout	04/02/2006	TD